DIVA Laboratories, Ltd.
鈺緯科技開股份有限公司

檢驗記錄表

類別：☐ 面板類 ☐ 機構 ☐ 電子件 ☐ PCBA ☐ 組配件 ■ 輔包材 ☐ 其他_____

料號： 3MDLK6PK040　　日期： 2024/7/5

品名規格：EPE (ARM) (TSD-ST241W-CN)　　數量： 2

判定： ■ Accpet ☐ Reject

主管： 李 24.07.05 金龍　　檢驗者： 陳 24.07.05 金順

量測儀器：			
游標卡尺DVIA03054(300mm)		游標卡尺3200000397(1000mm)	
游標卡尺DIVA00279(600mm)		游標卡尺3200000327(1500mm)	
數位式角度儀33000002090		捲尺QA23001	✓

安規 & 其他

☐ 需要 ■ 不需要　說明：

☐ 需要 ■ 不需要　說明：

外觀檢驗(記錄不良現象及數量)：　抽樣標準 ：(VL) I　抽樣數： 2

判定： ■ Accpet ☐ Reject

不良現象	不良數	不良現象	不良數	不良現象	不良數
折損	0	凹陷	0	曲翹	0
壓痕	0	髒汙	0	皺折	0
印刷不良	0				

電氣及功能檢測：　抽樣標準 ：N/A　抽樣數： N/A

判定： ☐ Accpet ☐ Reject

不良現象	不良數	不良現象	不良數	不良現象	不良數

量測項目　抽樣標準 ：DIVA sample　抽樣數： 2

判定： ■ Accpet ☐ Reject

項目	長	寬	長	寬	高			
規格值	370+/-4	305+/-4	80+/-4	50+/-4	45+/-4			
1	368	304	79	49	46			
2	369	305	79	49	46			